

(11) Publication number:

01240007 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 63064715

(51) Intl. Cl.: H03H 3/10 H01L 21/302

(22) Application date: 19.03.88

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

25.09.89

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: FUJITSU LTD

(72) Inventor: SUDO NOBUO

(74) Representative:

(54) FREQUENCY ADJUSTING DEVICE FOR SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

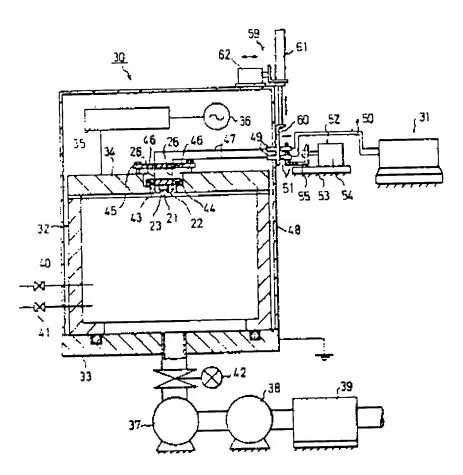
(57) Abstract:

PURPOSE: To rapidly execute a frequency adjusting by connecting the other edge of a coaxial cable connecting one edge to a surface acoustic wave device to a first plane press-contacting type connector fixed at the external part of a vacuum vessel and enabling a second plane press-contacting type connector to press-contact and to separate to and from the first plane press-contacting type connector by a straight line driving device.

CONSTITUTION: An open part 43 is formed at an upper part electrode 34 of a vacuum vessel 32, and a base flange 22 of an SAW device 21 can be mounted airtightly to the open part 43 through a seal ring 44. The one edge of a coaxial cable 47 is connected to a socket 46, and the

other edge of the coaxial cable 47 is connected to a first plane press-contacting type connector 49 fixed to a sealed housing body 48. On the other hand, the other edge of a coaxial cable 50, of which one edge is connected to a frequency measuring instrument 31, is connected to a second plane press-contacting type connector 51. The second plane press-contacting type connector 51 can press-contact and operate to and from the first plane press-contacting type connector 49 by a straight line driving device 52.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



@ 公開特許公報(A) 平1-240007

Dint. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月25日

H 03 H 3/10 H 01 L 21/302 8425-5 J B -8223-5 F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

60発明の名称 弾性表

弾性表面波デイバイス用周波数調整装置

信失

②特 願 昭63-64715

@出 顧 昭63(1988)3月19日

加発明者 須藤

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑦出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

18代理人 弁理士育木 朗 外3名

明 細 書

1. 発明の名称

弾性表罰被ディバイス用

頂波数類整装置

2. 特許請求の範囲

1. 真空容器 (3 2) 内で弾性表面波ディバイス (2 1) に対し周波数調整のためのドライエッチングを行うドライエッチング装置 (3 0) と、上記弾性表面波ディバイス (2 1) の周波数を測定するための周波数測定装置 (3 1) とを備えた環性表面波ディバイス用周波数調整装置において、

一端を上記弾性表面被ディバイス(21)に快 統した同軸ケーブル(47)の他端を真空容器 (32)の外部に固定した第1の平面圧接形コネ クタ(49)に接続し、

一端を間波数測定装置 (3.1) に接続した同報 ケーブル (5.0) の値端を第2の平面圧接形コネ クタ (5.1) に接続し、

第2の平面圧接形コネクタ (5 l) を直線駆動 装置 (5 2) によって第1の平面圧接形コネクタ (49)に対し圧接及び無関動作可能としたこと を特徴とする弾性表面波ディバイス用周波数調整 装置。

3. 発明の詳細な説明

(根 要)

真空容器内で弾性表面波ディバイスに対し周波 数調整のためのドライエッチングを行うドライエ ッチング装置と、上記弾性表面波ディバイスの国 被数を測定するための周波数例定装置とを確えた 弾性表面波ディバイス用周波数調整装置に関し、

ドライエッチング装置の真空容弱内での弾性表面被ディバイスのドライエッチングによる周波数 調整と開波数調定装置による弾性表面被ディバイスの用波数の測定とを交互に容易に行うことができるようにすることを目的とし、

一端を上記弾性表面被ディバイスに接続した同 軸ケーブルの他端を真空容器の外部に固定した第 1の平面圧接形コネクタに接続し、一端を周波数 測定装置に接続した同軸ケーブルの他端を第2の 平面圧接形コネクタに接続し、第2の平面圧接形 コネクタを直線駆動装置によって第1の平面圧接 形コネクタに対し圧接及び緩間動作可能とするように構成する。

[産業上の利用分野]

本発明はVHP帯或いはUHP帯用のフィルタや発掘器等として用いられる弾性変面被ディバイス(以下、SAWディバイスという)の周波数を調整するための装置に関し、更に詳しくは、真空容器内でSAWディバイスに対し周波数調整のためのドライエッチングを行うドライエッチング装置と、上記SAWディバイスの周波数で設定するための周波数測定装置とを備えたSAWディバイス用周波数調整装置の改良に関する。

一般に、VHF帯成いはUHF帯用のフィルタ や発展器等として用いられるSAWディバイスは、 例えば二酸化ケイ素 (SIO。) 等からなる圧電 性基板上に電極となるアルミニウム (At) 膜等 の導体膜を悪着形成した後、フォトリングラフィ 法等によって導体膜のエッチングを行い圧電性基

内部は真空ポンプ 8 によって真空排気され、減圧された真空容器 3 内にはエッチングのためのガス、例えば S A W ディバイスの A 4 覚極のエッチングのための四塩化炭素ガス(C C S a)がガス導入バルブ 9 を介して導入され、真空容器 3 内のガス圧は真空度調整用パルプ 1 0 によって調整される。

真空容器3の下部電極5上に設けられた取付け台11上にはSAWディバイス13の周波数測定に必要な回路を構成した製品ホルダ12が設けられている。SAWディバイス13の圧型性基板、例えばS10。基板14上に形成されたA4電極(図示省略)はリード線を介してベースフランジ15を貫通するリードピン16に接続されている。リードピン16に接続されている。リードピン16が製品ホルダ12に設けられたソケット17に挿入されることにより、SAWディバイス13が製品ホルダ12上に保持される。

製品ホルダ12に殺けられたソケットしてには 同値ケーブル18が接続されており、同値ケーブ 版上に所望の周波数に応じたパターン電極を形成することによって作られる。しかしながら、共通の圧電性基板上に複数組のパターン電極を形成した後に圧電性基板を切断して複数個のSAWディバイスを同時に作成した場合、パターン電極には加工特度のばらつきが生じ易いため、その後、個々のSAWディバイスの周波数を測定し微調整を行うことが必要となる。

(従来の技術)

従来より、SAWディバイスの周波数の調整にはドライエッチング方式の周波数調整装置が広く使用されている。第10図は従来のドライエッチング方式の周波数調整装置の構造を示したものである。第10図を参照すると、周波数測定装置2とを備えており、ドライエッチング装置1の真定な器3はアースされた上部電極4と、高周波(RF)マッチングボックス6を介してRF電源7に接続された下部電極5とを有している。真空容器3の

ル18はパコネット形成いはねじ込み形のコネク タ19、20を介して周波数測定装置2に接続されている。

(発明が解決しようとする課題)

なお、一般には、コンデンサを用いて測定系を 分離する方法があるが、VHF帯からUHF帯に わたる両関被測定系に適用した場合には、測定格 度が低下するので、SAWディバイスの周被数測 定系に適用することは不可能である。

従って、本発明は、ドライエッチング装置の真空容器内での弾性表面波ディバイスのドライエッチングによる周波数調整と周波数測定装置による弾性表面波ディバイスの周波数の測定とを交互に容易に行うことができる弾性表面波ディバイス用 周波数特性調整装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明では、真空容器内で弾性表面液ディバイスに対し周波数調整のためのドライエッチングを行うドライエッチング装置と、上記弾性表面液ディバイスの周波数を測定するための周波数測定装置とを備えた弾性表面波ディバイス用周波数調整装置において、一端を上記弾性表面波ディバイスに接続した同軸ケー

ブルの他端を真空容器の外部に固定した第1の平 国圧接形コネクタに接続し、一端を関被数調定装 置に接続した開始ケーブルの他端を第2の平国圧 接形コネクタに接続し、第2の平国圧接形コネク タを直線駆動装置によって第1の平面圧接形コネク クタに対し圧接及び離間動作可能とするように構 成する。

(作用)

上記様成を有するSAWディバイス用筒被数調整装置においては、ドライエッチングと隠波数測定との切替えを行う場合に、直線駆動装置によって第2の平面圧接形コネクタを第1の平面圧接形コネクタに対して圧接及び離脱動作させることにより、SAWディバイスに対する周被数測定装置の電気的接続及び切り離しを容易且つ確実に行うことができる。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明す

۵.

第1図ないし第6図は本発明によるSAWディバイス用風波数調整装置の一実施例を示したものであり、第7図はSAWディバイスの構造を示したものであり、第8図はSAWディバイスの周波数調整後の更够新面形状を示したものである。

はじめに第7図を参照すると、SAYディバイス21は気田パッケージを構成するための金スワランジ22を構えており、ベースフランジ22を構えており、なる圧電性を開発した。 本のでは、1DT電極になりが、るがでは、1DT電極のでは、1DT電極のでは、1DT電極のでは、1DT電極のでは、1DT電極のでは、1DT電極のでは、1DT電極のでは、1DT電極のでは、1DT

ており、SAWディバイス21の周波数の関盤及びその後のSAWディバイス21の安定化処理を行った後にこのキャップ28をペースフランジ22に封着して内部に不活性ガスを封入することにより、SAWディバイス21の特性の安定を保ことができるようになっている。

第1図を参照すると、河波数調整装置はドライエッチング装置30と周波数測定装置31とを備えており、ドライエッチング装置30は真空容器32はアースされた下部電振33と、高周波(RF)マッチングボックス35を介してRF電源36に接続された上部電振34とを有している。真空容器2の内部は真空ポンプ37、38によって真空排気され、排出ガス処理装置39により処理される。

真空容器32にはドライエッチング処理に使用するガスを真空容器32内に部入するための2つのガス導入バルブ40、41が設けられており、真空容器32内のガス圧は真空度調整用バルブ42によって調整可能となっている。

真空容器 3 2 の上部電極 3 4 に関口部 4 3 が形成されており、この関口部 4 3 には S A W ディバイス 2 1 のベースフランジ 2 2 がシールリング 4 4 を介して気密に搭載可能となっている。 第 7 図に示す S A W ディバイス 2 1 はキャップ 2 8 や 図辺回路部品 (図示省略)を実装する前の状態を変空容器 3 2 の上部電極 3 4 の関口部 4 3 に装着される。そして、ベースフランジ 2 2 は真空容器 3 2 内を真空排気することによって上部電極 3 4 た吸引固定されるが、真空容器 3 2 内を大気圧に 歴せば上部電極 3 4 から取り外すことができる。

上部電極34の外側にはSAWディバイス21の関放数測定に必要な回路を排成した製品ホルダ45がねじ等で着脱可能に取り付けられており、SAWディバイス21のリードピン26は製品ホルダ45に設けられたソケット46に差込み可能となっている。

ソケット 4 6 には同軸ケーブル 4 7 の一端が接 続されており、同軸ケーブル 4 7 の他端はシール ド筐体 4 8 に固定された第 1 の平面圧接形コネク タ 4 9 に接続されている。一方、一端が周波数測 定装置 3 1 に接続された同軸ケーブル 5 0 の他端 は第 2 の平面圧接形コネクタ 5 1 に接続されてい る。第 2 の平面圧接形コネクタ 5 1 は直線駆動装 置 5 2 によって第 2 の平面圧接形コネクタ 4 9 に 対し圧接及び離脱動作可能とされている。

第2因及び第3因を参照すると、直線駆動装配 52は基台 53に固定されたシリング装置 54に を備えており、このシリング装置 54に よって進退 駆動される可動 ヘッド 55は基台 53に設けられたガイドレール 56に 搭動可能に 係合している。可動 ヘッド 55には第4因に示す構造の第2の平固圧接形コネクタ 51とケーブル接続用のコネクタ 57とが組み合わされて固定されている。第4 図に示す平面圧接形コネクタ 51及びケーブル投 技用のコネクタ 57は 技河ヒューレットパッカード社からそれぞれ 製品番号 APC 7及び 27 Dとして販売されているものである。

なお、第1の平面圧接形コネクタ49は第2の 平面圧接形コネクタ51と同一構造を有し、この

第1の平国圧接形コネクタ 4 9 は第4 図に示すケーブル接続用コネクタ 5 7 と同一構造のケーブル接続用コネクタ 5 8 と組み合わされてドライエッチング装置 3 0 のシールド筺体 4 8 に固定ご接接 1 2 の平面圧接形コネクタ 4 9 、5 1 はねじ込み用のナットを備えているが、このナットは使用せず、第2 の平付けえているが、このナットは使用せず、第2 の平付けたよって第1の平面圧接形コネクタ 4 9 に圧接形コネクタ 4 9 、5 1 を電気的に確実に接続することができる。

上紀構成を有する周波数調整装置においては、例えば特開昭 5 6 - 1 5 4 8 1 4 号に開示されているように、四塩化炭素(C C 4 。)がスを用いてA 4 パターン電極 2 4 のサイドエッチングを行うことにより、S A W ディバイス 2 1 の周波数を調整することができるが、別の方法として、A 4 パターン電極 2 4 をマスクとして例えばアルゴン(A r) 等の不活性ガスを真空容器 3 2 内に導入

してRFパワーによりSiO。圧電性基板23の表面をスパッタエッチングすることにより、SAWディバイス21の周波数の調整を行うことができる。この場合、第8図に示すように、Alパターン電極24の電極指面のSiO。圧電性基板23がスパッタエッチングされることにより、Alパターン電極24の膜厚が疑似的に増大することとなって周波数が低周波側に変位することとなる。

A r ガスで圧電性基板 (S 1 0 1) 2 3 のスパッタエッチングを行った場合、A & パターン電板 2 4 の表面も若干ではあるがスパッタエッチング される。そこで、第1 図に示す 2 つのガス導入バルブ 4 0 . 4 1 を用いて真空容器 3 2 内に A r ガスと共に酸素 (O 1) ガスを導入すれば、エッチング開始時に A & パターン電極 2 4 の表面に戻することができ、この A & 1 0 1)膜を生成することができ、この A & 2 0 1 2 2 4 の表面を保護することができる。

SAWディバイス21のドライエッチングを行

う間はRFパワーによる風波数測定装置31の破壊を防止する必要がある。したがって、環波数の調整時には直線駆動装置52によって第2の平の工作を形コネクタ51を第1の平面圧接形コネクタ51を第1の平面に接形コネクタ51を第1の平位、SAWディバス21が所望の周波数になると、では表置31による国線駆動装置52ののに数数互関による国線駆動装置52ののに数数互目的接触をできるので、周波数のできる。

第2の平面圧接形コネクタ 5 1 を第1の平面圧 接形コネクタ 4 9 から切り難した状態でドライエ ッチングを行う場合、RFパワーによる電磁波が 第1の平面圧接形コネクタ 4 9 からシールド 筺体 4 8 の外部に洩れる成れがある。そこで、この実 準例においては、シールド筺体 4 9 に第1の平面 圧接形コネクタ 4 9 の取り付け部を電磁速蔽する 第9団は本発明による弾性表面波ディバイス用 周波数特性概整装置の他の実施例を示したもので ある。この団において上記実施例と同一の構成要 素には同一の参照符号が付されている。

この実施例では、真空容器32の上部電極34 がアースされており、下部電極33がRFマッチ ングポックス35を介してRF電源36に接続さ れており、真空容器32内の下部電極33上に設

けられた製品ホルダ 4 5 のソケット 4 6 に S A W ディバイス 2 1 のリードピン 2 6 が差し込まれている。製品ホルダ 4 5 のソケット 4 6 に接続された関語ホルダ 4 5 のソケット 4 6 に接続された関語ケーブル 4 7 は真空容器 3 2 の外部に延距に投影コネクタ 4 9 に接続された第 1 の平価佐 3 3 は昇降 電信 6 3 によって上部電極 3 4 に対し上で下下部電極 3 3 を下降費をはより、 S A W ディバイス 2 1 の実施例では 1 つのガス ストである。この実施例では 1 つのガス バルブ 4 0 が真空容器 3 2 に取り付けられているが、上述した圧電性 基板 2 3 のスパッタエッチングを行う場合には、ガス導入バルブを 2 つにすることが好ましい。

他の構成は上記実施例と同様である。したがって、この実施例においても、ドライエッチングと 周波数測定との切替えを容易に行うことができる。

以上、図示実施例につき説明したが、本発明は 上記実施例の態様のみに限定されるものではない。 例えば、SAWディバイス21に対するドライエッチング方法としては、上述した方法の他に、例えば、四塩化ケイ素(SICLA)ガス等によるAAパターン電極24の反応性スパッタリングにより、SAWディバイス21の周波数を上昇される方向に同波数調整を行ってもよい。また、SAWディバイス31の圧電性基板33やパターン電極34に使用される材料等は必要に応じて変更することができる。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明装置によれば、SAWディバイスに対するドライエッチングと周波数測定との切替えを行う場合に、直線駆動装置によって第2の平面圧接形コネクタを第1の平面圧接形コネクタに対して圧接及び離散動作させることにより、SAWディバイスに対する周波数測定装置の電気的接続及び切り難しを容易且つ確実に行うことができるので、SAWディバイスの周波数調整を能率良く迅速に行うことがで

きるようになる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明装置の一実施例を示す周波数調 整装置の一部断面製面図、

第2図は平面圧接形コネクタ及び直線駆動装置 の平面図、

第3関は平面圧接形コネクタ及び直線駆動装置 の側面図、

第4図は平面圧接形コネクタ及びケーブル接続 用コネクタの半断面側面図、

第5図は遮蔽装置の側面図、

第6 図は遮蔽装置の正面図、

. 第7図はSAWディパイスの分解斡提図、

第8図はSAWディバイスの周波数調整後の要 部拡大新面図、

第9回は本発明の他の実施例を示す周波数調整 装置の一部断囲側面図、

第10図は従来の周被数調整装置の一部断面側 面図である。

図において、21はSAWディバイス、30は

ドライエッチング装置、31は周波数衡定装置、32は真空容器、47.50は同軸ケーブル、49は第1の平面圧接形コネクタ、51は第2の平面圧接形コネクタ、52は直線駆動装置をそれぞれ示す。

· 特許出願人

富士进株式会社

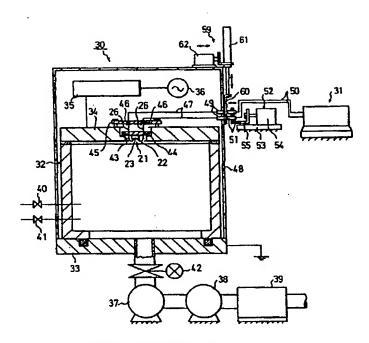
特許出職代理人

 弁理士
 青
 木
 朝

 弁理士
 西
 館
 和
 之

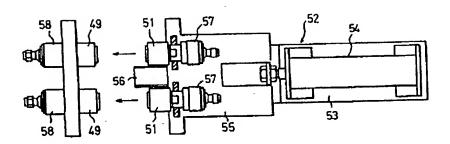
 弁理士
 内
 田
 幸
 男

 弁理士
 山
 口
 昭
 之



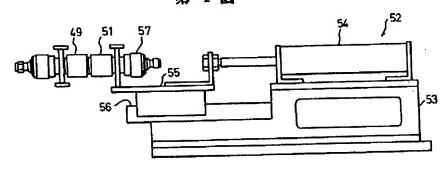
本発明の一実施例を示すSAWディバイス の周波数調整装置の一部断面傾而図

第 1 図

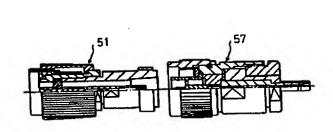


平面圧接形コネクタ及び直線駅動装置の平面図

第 2 図

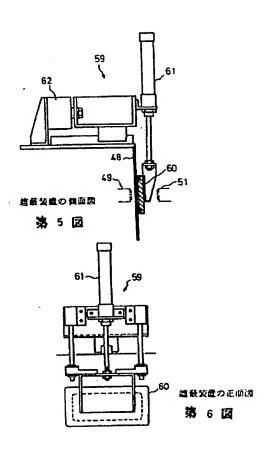


平面圧接形コネクタ及び直線駆動装置の側面図 第 3 図

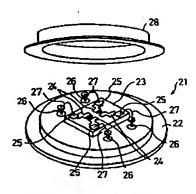


平而圧扱形コネクタ及びケーブル接続 用 コネクタの半断 面側面図

第 4 図

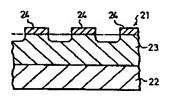


特開平1-240007(8)



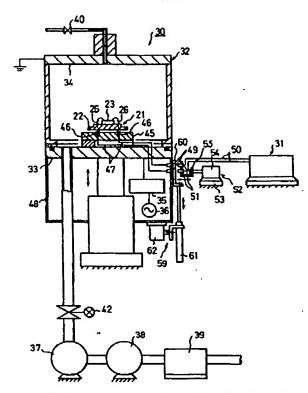
8 AW ディバイスの分解斜視図

第 7 図



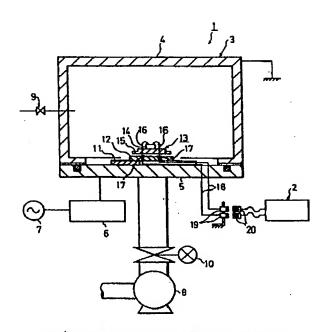
SAWディバイスの周波数調整 後の製部拡大断節図。

第 8 図



本発明の他の実施的を示す周抜数調整装載の一部所遊貨面図

第 9 図



従来のSAWディバイス用周辺数減整装数の一部新面角面図

第 10 図